Трансформация спектра *TE*-поляритонов одномерного магнитного фотонного кристалла в условиях квадратичного электрооптического эффекта

© Д.В. Кулагин, А.С. Савченко, С.В. Тарасенко

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина Национальной академии наук Украины, 83114 Донецк, Украина

E-mail: tarasen@mail.fti.ac.donetsk.ua

(Поступила в Редакцию 23 октября 2006 г. В окончательной редакции 20 февраля 2007 г.)

> На примере одномерной магнитной сверхрешетки типа легкоосный антиферромагнетик-немагнитный диэлектрик, у которой легкая магнитная ось ортогональна приложенному постоянному внешнему электрическому полю, определены условия, при выполнении которых квадратичное магнитооптическое взаимодействие приводит к целому ряду особенностей в условиях локализации и распространения коллективных магнитных поляритонов *s*-типа.

PACS: 41.20.-q, 03.65.Ge, 78.20.Ls

1. Введение

Хорошо известно, что число теоретических и экспериментальных работ, посвященных анализу условий распространения и локализации ТЕ-поляритонов в магнитных сверхрешетках (МСР), непрерывно растет. В первую очередь это связано с тем, что в подобных композитных магнитных структурах наряду с дополнительной трансляционной симметрией, характерной для фотонных кристаллов, имеется возможность целенаправленно и в широком диапазоне влиять на дисперсионные свойства s-поляритонов с помощью легко реализуемых внешних параметров: магнитного поля, температуры, объемной доли магнитной и немагнитной сред и т.д. Несомненный интерес в этом плане представляет также и анализ влияния постоянного внешнего электрического поля на характер распространения в МСР электромагнитной волны TE-типа с заданной частотой ω . При этом несложно убедиться, что для немагнитной сверхрешетки, образованной слоями оптически изотропных центросимметричных сред, постоянное электрическое поле, лежащее в плоскости распространения ТЕ-волны, с учетом только квадратичного электрооптического эффекта не влияет на ее дисперсионные свойства. Аналогичная ситуация будет иметь место и в случае, когда сверхрешетка образована магнитными негиротропными слоями, причем одна из главных осей тензоров и магнитной, и диэлектрической восприимчивостей совпадает с нормалью к оси сверхрешетки, а вторая — с нормалью плоскости распространения ТЕ-волны. Вместе с тем в работах [1,2] на примере полуограниченного легкоосного антиферромагнетика, помещенного в постоянное внешнее электрическое поле, впервые было показано, что учет наряду с квадратичным электрооптическим также и квадратичного магнитооптического взаимодействия может привести к целому ряду аномалий в условиях распространения и локализации как ТМ-, так и ТЕ-поляритонов. Для

двухподрешеточного антиферромагнетика в коллинеарной фазе структура квадратичного магнитооптического взаимодействия может быть представлена в виде, аналогичном использованному в работе [3]

$$F_{mo} = \lambda_{iklm} l_i l_k E_l E_m, \tag{1}$$

где I — вектор антиферромагнетизма, E — электрическое поле. Здесь необходимо отметить, что несмотря на то что внешне структура поправки (1) к свободной энергии антиферромагнетика та же, что и в [3], смысл компонент векторов E и l, входящих в (1), по сравнению с принятым в [3] несколько иной. Так, в отличие от [3] вектор I, входящий в (1), включает в себя не только равновесную (\mathbf{l}_0) , но и переменную (\mathbf{l}) часть (І определяет амплитуду малых колебаний вектора антиферромагнетизма I около положения равновесия, $\mathbf{l} = \mathbf{l}_0 + \mathbf{l}$). Что же касается вектора **E**, то в (1) он включает в себя не только поле распространяющейся электромагнитной волны (Е), как в [3], но и постоянное внешнее электрическое поле (\mathbf{E}_0) , приложенное к кристаллу ($\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}$). Несмотря на указанные отличия, мы сочли уместным сохранить за тензором λ_{iklm} принятое в [3] название "тензор магнитооптических коэффициентов". При этом данный механизм существует, даже если магнитооптические свойства антиферромагнитной (АФМ) среды изотропны. Что же касается эффективности указанного механизма для перестройки спектра коллективных поверхностных ТЕ-поляритонов, распространяющихся вдоль поверхности МСР типа легкоосный антиферромагнетик-диэлектрик, помещенной в постоянное внешнее электрическое поле, ортогональное легкой магнитной оси антиферромагнетика, то до сих пор такая задача не рассматривалась.

В связи с изложенным, целью данной работы является анализ совместного влияния квадратичного электро- и магнитооптического взаимодействий на условия локализации *TE*-поляритонов вблизи внешней поверхности

1843

полуограниченной негиротропной одномерной сверхрешетки типа легкоосный антиферромагнитк-немагнитный диэлектрик при условии, что легкая магнитная ось и направление постоянного внешнего электрического взаимно ортогональны.

Работа состоит из нескольких разделов. В разделе 2 формулируется краевая задача для магнитной сверхрешетки типа легкоосный антиферромагнетикнемагнитный диэлектрик, помещенной в постоянное внешнее электрическое поле, ортогональное легкой магнитной оси АФМ среды. Здесь же, исходя из материальных соотношений и уравнений Максвелла, определены геометрии, для которых в МСР возможно независимое распространение поляритонов ТМ- и ТЕ-типа. Отобраны варианты, при которых внешнее постоянное электрическое поле приводит к трансформации спектра нормальных поляритонных волн ТЕ-типа. В разделе 3, полагая ω и k_{\perp} заданными внешними параметрами, с помощью метода матрицы перехода мы рассчитали спектр коллективных поверхностных ТЕ-поляритонов для полуограниченной МСР типа легкоосный антиферромагнетик-немагнитный диэлектрик при условии, что приложенное внешнее электрическое поле ортогонально как легкой магнитной оси антиферромагнетика, так и оси сверхрешетки (нормали к границе раздела слоев n). В разделе 4 проанализирован спектр поверхностных ТЕ-возбуждений рассматриваемой сверхрешетки в случае, когда постоянное внешнее электрическое поле параллельно оси сверхрешетки. В Заключении приведены основные выводы, следующие из полученных результатов.

2. Основные соотношения

Воспользуемся той же моделью легкоосного (ось OZ) антиферромагнетика, что и в работе [1]. В этом случае при $\mathbf{E}_0 \parallel OY$ и $\mathbf{l}_0 \parallel OZ$ материальные соотношения для компонент векторов магнитной \mathbf{B}_1 и электрической \mathbf{D}_1 индукций в магнитоупорядоченной среде (среда 1), следуя [1], с учетом квадратичного электрооптического взаимодействия представим в виде

$$B_{1x} = \mu_{xx}H_{1x} + \alpha_{xz}E_{1z}, \quad D_{1x} = \varepsilon_{xx}E_{1x},$$

$$B_{1y} = \mu_{yy}H_{1y}, \quad D_{1y} = \varepsilon_{yy}E_{1y},$$

$$B_{1z} = \mu_{zz}H_{1z}, \quad D_{1z} = \varepsilon_{zz}E_{1z} + \alpha_{zx}H_{1x}.$$
 (2)

Здесь

$$\begin{split} \mu_{xx}(\omega) &= \frac{\omega_{\mu x}^2 - \omega^2}{\Delta}, \quad \mu_{yy}(\omega) = \frac{\omega_{\mu y}^2 - \omega^2}{\omega_{0y}^2 - \omega^2}, \quad \mu_{zz} = 1, \\ \varepsilon_{zz}(\omega) &= \varepsilon_{\parallel} \frac{\omega_{\varepsilon}^2 - \omega^2}{\Delta}, \quad \alpha_{zx}(\omega) = -\alpha_{xz}(\omega) \equiv i\gamma, \\ \gamma &= \frac{A\omega}{\Delta}, \quad \Delta = \omega_{0x}^2 - \omega^2, \quad A = 4\pi\omega_s\lambda_*, \quad \omega_s = gM_0, \end{split}$$

$$\begin{split} \omega_{\mu x}^{2} &= \left(1 + \frac{16\pi}{\delta}\right) \omega_{0x}^{2}, \quad \omega_{\mu y}^{2} = \left(1 + \frac{16\pi}{\delta}\right) \omega_{0y}^{2}, \\ \omega_{\varepsilon}^{2} &= \omega_{0x}^{2} + \frac{\delta}{16\pi} \frac{A^{2}}{\varepsilon_{\parallel}}, \quad \lambda_{*} = \frac{\lambda_{5} E_{y} / M_{0}}{8\pi}, \\ \omega_{0y}^{2} &\equiv \omega_{0x}^{2} + 0.5 \omega_{s}^{2} \delta \left[\lambda_{8} E_{0y}^{2} / (4\pi M_{0}^{2})\right], \\ \varepsilon_{xx} &= \varepsilon + [\lambda_{2} + \lambda_{4}], \\ \omega_{0x}^{2} &= 0.25 \omega_{s}^{2} \delta \left[\beta + (\lambda_{4} - \lambda_{8}) E_{0y}^{2} / (4\pi M_{0}^{2})\right], \\ \varepsilon_{yy} &= \varepsilon + \kappa_{1} E_{0y}^{2} + [\lambda_{2} + \lambda_{4}], \quad \varepsilon_{\parallel} = \varepsilon + [\lambda_{1} + \lambda_{3}], \quad (3) \end{split}$$

где ω_{0x} , ω_{0y} отвечают частотам однородного АФМрезонанса в неограниченном коллинеарном антиферромагнетике при наличии постоянного электрического поля E_{0v} , δ и β — соответственно константы однородного межподрешеточного обмена и анизотропии, M_0 — величина намагниченности отдельной подрешетки скомпенсированного двухподрешеточного антиферромагнетика, *E*_{0у} — величина проекции постоянного внешнего электрического поля E_0 на ось сверхрешетки (ось OY), g гиромагнитное отношение, $\lambda_1 - \lambda_8$ — линейные комбинации компонент тензора магнитооптических коэффициентов $\lambda_{\alpha\beta\gamma\delta}$ квадратичного магнитооптического взаимодействия (1) тетрагонального антиферромагнетика, впревые введенные в работе [4], є — диэлектрическая проницаемость АФМ среды при $\lambda_{lpha\beta\gamma\delta}=0$ и $|\mathbf{E}_0|=0, \kappa_1$ — константа электрооптического взаимодействия в оптически изотропном антиферромагнетике ($\varepsilon_{ik} = \varepsilon \delta_{ik} + \kappa_1 E_{0i} E_{0k}$, δ_{ik} — символ Кронекера). Отметим, что при формальном исключении из (3) квадратичного магнитооптического взаимодействия (для этого необходимо положить равными нулю все магнитооптические константы λ_{1-8}) получим $\alpha_{xz} = \alpha_{zx} = 0$, $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{zz} = \varepsilon$, $\mu_{xx}(\omega) = \mu_{yy}(\omega)$.

Немагнитную среду (среда 2) будем считать оптически изотропной ($\varepsilon_2 = \text{const}, \mu_2 = 1$), и для нее материальные соотношения с учетом электрооптического взаимодействия, принимая во внимание, что **E**₀ || *OY*, имеют вид

$$B_{2i} = H_{2i}, \quad D_{2i} = \varepsilon_{2ik} E_{2k}, \tag{4}$$

где $i, k \equiv x, y, z; \varepsilon_{2ik} = \varepsilon_2 \delta_{ik} + \kappa_2 E_{0i} E_{0k}.$

В отличие от [1] будем рассматривать следующую относительную ориентацию волнового вектора **k** электромагнитной волны, равновесного вектора антиферромагнетизма \mathbf{l}_0 и постоянного внешнего электрического поля \mathbf{E}_0 : $\mathbf{k} \in XY$, $\mathbf{E}_0 \parallel OY$, $\mathbf{l}_0 \parallel OZ$. В этом случае в АФМ среде также имеет место независимое распространение поляритонов *TM*- и *TE*-типа, а их дисперсионные соотношения определяются следующими выражениями:

$$\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{xx} \varepsilon_{yy} \mu_{zz} - \varepsilon_{xx} k_x^2 = \varepsilon_{yy} k_y^2 \quad (TM$$
-волна)
$$\frac{\omega^2}{c^2} \mu_{xx} \mu_{yy} \varepsilon_{zz} - \left(\mu_{xx} k_x^2 + \mu_{yy} \frac{\omega^2}{c^2} \gamma^2 \right) = \mu_{yy} k_y^2 \quad (TE$$
-волна).
(5)

Из совместного анализа (3) и (5) следует, что в этой геометрии внешнее электрическое поле модифицирует спектр TE-поляритонов.

Будем считать, что на границах соседних слоев рассматриваемой сверхрешетки $(d_1 -$ толщина магнитного слоя, $d_2 -$ толщина немагнитного слоя) выполнена стандартная система электродинамических условий $(N = 0, 1, 2, ..., D = d_1 + d_2 -$ элементарный период сверхрешетки, ξ — координата вдоль нормали к границе раздела слоев):

$$\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{n}; \quad \mathbf{E}_{1\tau} = \mathbf{E}_{2\tau}; \quad \xi = d_1 + ND, ND;$$
$$\mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{n} = \mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{n}; \quad \mathbf{H}_{1\tau} = \mathbf{H}_{2\tau}; \quad \xi = d_1 + ND, ND. \quad (6)$$

В этом случае, как следует из материальных соотношений (2), (3), в рассматриваемой сверхрешетке сохраняется независимое распространение поляритонов TMи TE-типа, если $k \in XY$, а ось сверхрешетки совпадает с OX или OY. Рассмотрим каждый их этих случаев отдельно.

3. Внешнее электрическое поле ортогонально оси сверхрешетки

Пусть **E**₀ || *OY* и **k** $\in XY$. Несложно убедиться, что в этом случае матрица перехода T_{ik}^{α} , связывающая тангенциальне компоненты векторов **H** и **E** в начале и конце элементарного периода рассматриваемой сверхрешетки с нормалью **n** || *OX*, определяется следующими соотношениями:

$$\begin{pmatrix} H_z(D) \\ E_y(D) \\ E_z(D) \\ H_y(D) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}^p & T_{12}^p & 0 & 0 \\ T_{21}^p & T_{22}^p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{11}^s & T_{12}^s \\ 0 & 0 & T_{21}^s & T_{22}^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_z(0) \\ E_y(0) \\ E_z(0) \\ H_y(0) \end{pmatrix}, \quad (7)$$

где

$$T_{ik}^{\alpha} = N_{il}^{\alpha} M_{lk}^{\alpha}, \quad \alpha = p, s;$$

$$M_{11}^{\alpha} = ch(q_1^{\alpha} d_1), \quad M_{12}^{\alpha} = \frac{sh(q_1^{\alpha} d_1)}{Z_1^{\alpha}},$$

$$M_{21}^{\alpha} = Z_1^{\alpha} sh(q_1^{\alpha} d_1), \quad M_{22}^{\alpha} = ch(q_1^{\alpha} d_1),$$

$$N_{11}^{\alpha} = ch(q_2^{\alpha} d_2), \quad N_{12}^{\alpha} = -\frac{sh(q_2^{\alpha} d_2)}{Z_2^{\alpha}},$$

$$N_{21}^{\alpha} = -Z_2^{\alpha} sh(q_2^{\alpha} d_2), \quad N_{22}^{\alpha} = ch(q_2^{\alpha} d_2).$$
(8)

В этом случае поверхностные импедансы¹ в (8) определяются соотношениями $(k_{\perp}^2 \equiv k_y^2)$

$$Z_1^p = -i \frac{c}{\omega} \frac{q_1^p}{\varepsilon_{yy}}, \quad Z_2^p = i \frac{c}{\omega} \frac{q_2^p}{\varepsilon_2},$$
$$Z_1^s = i \frac{c}{\omega} \frac{q_1^s}{\mu_{yy}}, \quad Z_2^s = -i \frac{c}{\omega} q_2^s,$$

$$q_1^p = \sqrt{\frac{\varepsilon_{yy}}{\varepsilon_{xx}}} k_\perp^2 - \mu_{zz} \varepsilon_{yy} \frac{\omega^2}{c^2},$$
$$q_1^s = \sqrt{\frac{\mu_{yy}}{\mu_{xx}}} k_\perp^2 + \left(\frac{\mu_{yy}}{\mu_{xx}} \gamma^2 - \varepsilon_{zz} \mu_{yy}\right) \frac{\omega^2}{c^2},$$
$$q_2^p = \sqrt{\frac{\varepsilon_{2yy}}{\varepsilon_2}} k_\perp^2 - \varepsilon_{2yy} \frac{\omega^2}{c^2}, \quad q_2^s = \sqrt{k_\perp^2 - \varepsilon_2} \frac{\omega^2}{c^2}.$$
(9)

Поскольку в данной геометрии ($\mathbf{E}_0 \parallel OY$, $\mathbf{n} \parallel OX$ и $\mathbf{k} \in XY$) внешнее электрическое поле влияет только на условия формирования *TE*-поляритонов, рассмотрим именно этот тип возбуждений.

Используя теорему Флоке, спектр нормальных волн *TE*- и *TM*-типа рассматриваемой MCP с учетом (3), (8), (9) можно представить в виде (\mathbf{K}^{α} блоховский волновой вектор $\alpha \equiv p, s$)

$$\cos(K^{\alpha}D) = \frac{T_{11}^{\alpha} + T_{22}^{\alpha}}{2}; \quad \alpha = p, s,$$
 (10)

характерном для колебаний, обладающих зонным спектром [6]. На плоскости параметров ω и k_{\perp} границы зон определяются с помощью (8)–(10) условием $\cos(K^{\alpha}D) = \pm 1$.

Спектр коллективных поляритоннных возбуждений s-типа рассматриваемой сврехрешетки (6)-(9) представляет собой результат гибридизации нормальных поляритонных колебаний отдельных идентичных АФМ пластин, которые связаны между собой через немагнитные диэлектрические слои среды 2. В пределе $q_2^s d_2 \gg 1$ из (10) следует, что формирующиеся зоны спектра ТЕполяритонов рассматриваемой бесконечной МСР будут экспоненциально узкими. При этом в качестве нулевого приближения, определяющего на плоскости внешних параметров ω и k_{\perp} положение каждой из зон спектра, выступают законы дисперсии нормальных s-поляритонов, распространяющихся в изолированной АФМ пластине толщиной d_1 , помещенной в неограниченную среду 2 при наличии внешнего постоянного электрического поля, перпендикулярного поверхности пластины ($\mathbf{E}_0 \parallel OY$, $\mathbf{n} \parallel OX$ и $\mathbf{k} \in XY$).

Рассмотрим индуцированные внешним электрическим полем особенности спектра TE-поляритонов, распространяющихся в АФМ пластине толщиной d_1 , погруженной в среду 2.

Стандартные электродинамические граничные условия в данном случае определяются соотношениями

$$\mathbf{D}_1 n = \varepsilon_2 \mathbf{E}_2 n, \quad \mathbf{E}_{1\tau} = \mathbf{E}_{2\tau}, \quad x = \pm d_1/2,$$
$$\mathbf{B}_1 n = \mu_2 \mathbf{H}_2 n \quad \mathbf{H}_{1\tau} = \mathbf{H}_{2\tau}, \quad x = \pm d_1/2,$$
$$|\mathbf{E}_2| \to 0, \quad |\mathbf{H}_2| \to 0, \quad x \to \pm \infty.$$
(11)

В результате расчет показывает, что спектр поверхностных магнитных *s*-поляритонов $(q_{1,2}^s)^2 > 0$ для АФМ пластины, погруженной в среду с параметрами $\mu_2 = 1$,

¹ Отметим, что указанное определение поверхностных импедансов отличается от определения, принятого в [5].

 $\varepsilon_{2ik} = \varepsilon_2 \delta_{ik} + \kappa_2 E_{0i} E_{0k}$, $i, k \equiv x, y, z$, при наличии постоянного внешнего электрического поля при **n** || *OX* и **E**₀ || *OY* имеет с учетом (3) и (9) вид

$$(q_1^s)^2 + \mu_{yy}^2 (q_2^s)^2 + 2q_1^s q_2^s \mu_{yy} \operatorname{cth}(q_1^s d_1) = 0.$$
 (12)

Под влиянием внешнего электрического поля в сверхрешетке рассматриваемого типа возможно появление дополнительных, новых по сравнению со случаем $|\mathbf{E}_0| = 0$ областей частот, в которых на плоскости ω и k_{\perp} формируется бесконечное счетное множество зон, являющихся результатом гибридизации нормальных объемных *TE*-колебаний изолированной АФМ-пластины $((q_1^s)^2 < 0, (q_2^s)^2 > 0)$. Из (12) следует, что при $|\mathbf{E}_0| \neq 0$ в спектре изолированной АФМ-пластины формируются два дополнительных по отношению к случаю $|\mathbf{E}_0| = 0$ частотных диапазона, в которых вследствие квадратичного магнитооптического взаимодействия при $|\mathbf{E}_0| \neq 0$ имеет место формирование объемных волн *TE*-типа.

В частности, в отличие от случая $|\mathbf{E}_0| = 0$ формирующиеся при $|\mathbf{E}_0| \neq 0$ моды спектра объемных поляритонов *s*-типа могут существовать в кулоновском пределе ($\omega/c \rightarrow 0$) при любом k_{\perp} в диапазоне частот $\mu_{xx}\mu_{yy} < 0$. В этом пределе дисперсионные соотношения можно представить в виде

$$k_{\perp} = \frac{1}{d} \sqrt{-\frac{\mu_{xx}}{\mu_{yy}}} \left(\pi n - \arctan \frac{2\sqrt{-\mu_{xx}\mu_{yy}}}{1 + \mu_{xx}\mu_{yy}} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$
(13)

При этом если $\omega_{0x} < \omega_{0y} < \omega_{\mu x} < \omega_{\mu y}$, то объемные *TE*-моды отвечают волнам обратного типа $(\partial \omega / \partial k_{\perp} < 0)$ при $\omega_{0x} < \omega < \omega_{0y}$ и прямого $(\partial \omega / \partial k_{\perp} > 0)$ при $\omega_{\mu x} < \omega < \omega_{\mu y}$. В случае $\omega_{0x} < \omega_{\mu x} < \omega_{0y} < \omega_{\mu y}$ тип объемных волн, относящихся к низкочастотному ($\omega_{0x} < \omega < \omega_{\mu x}$) и высокочастотному ($\omega_{0y} < \omega < \omega_{\mu y}$) диапазонам, не изменяется по сравнению с описанным выше. Во всех случаях каждая из *TE*-мод спектра АФМ пластины в пределе $q_2^s d_2 \gg 1$ формирует соответствующую зону в спектре коллективных нормальных *s*-поляритонов рассматриваемой неограниченной МСР.

Рассмотрим спектр поверхностного поляритона TE-типа, соответствующий в рассматриваемой АФМ пластине с **n** || OX, $\mathbf{k} \in XY$ уже при $|\mathbf{E}_0| = 0$. Если E_{0y} превышает критическое значение E_c (где E_c определяется из условия $\omega_{0y} = \omega_{\mu x}$), то условия формирования указанного типа поляритона могут не выполняться, поскольку окажется невозможным одновременное выполнение соотношений $\mu_{yy} < 0$ и $\mu_{xx}\mu_{yy} > 0$. Таким образом, в этом случае исчезнет и соответствующая зона в спектре коллективных магнитных TE-поляритонов неограниченной MCP.

В длинноволновом пределе $(q_1^s d_1 \ll 1, q_2^s d_2 \ll 1)$ спектр коллективных *TE*-поляритонов рассматриваемой неограниченной МСР может быть с учетом (3) представлен в виде

$$\frac{\omega^2}{c^2}\bar{\mu}_{xx}\bar{\mu}_{yy}\bar{\epsilon}_{zz} - \left(\bar{\mu}_{xx}k_x^2 + \bar{\mu}_{yy}\frac{\omega^2}{c^2}\bar{\gamma}^2\right) = \bar{\mu}_{yy}k_y^2, \quad (14)$$

где

$$\bar{\mu}_{xx} = \frac{\mu_{xx}}{\mu_{xx}f_2 + f_1}, \quad \bar{\mu}_{yy} = \mu_{yy}f_1 + f_2,$$

$$\bar{\varepsilon}_{zz} = \varepsilon_{zz}f_1 + \varepsilon_2f_2 - \frac{f_1f_2\gamma^2}{\mu_{xx}f_2 + f_1}; \quad \bar{\gamma} = \frac{f_1\gamma}{\mu_{xx}f_2 + f_1},$$

$$f_1 \equiv \frac{d_1}{D}, \quad f_2 \equiv \frac{d_2}{D}.$$
(15)

..

Перейдем теперь к случаю полуограниченной МСР. Чтобы изучить влияние внешнего постоянного электрического поля на условия локализации *s*-поляризованной электромагнитной волны, распространяющейся в МСР, будем считать, что последняя занимает нижнее полупространство (x < 0), тогда как верхнее полупространство занимает немагнитная пространственно однородная изотропная среда с диэлектрической $\tilde{\varepsilon}$ и магнитной $\tilde{\mu}$ проницаемостями. Если верхний слой сверхрешетки является магнитным (среда 1), то система граничных условий, выполненных на внешней поверхности сверхрешетки (x = 0), может быть представлена в виде

$$\mathbf{E}_{1\tau} = (\tilde{\mathbf{E}})_{\tau}, \quad \mathbf{H}_{1\tau} = (\tilde{\mathbf{H}})_{\tau}, \quad \xi = 0.$$
(16)

В результате с учетом (8), (9) амплитудный коэффициент отражения объемной *TE*-волны, падающей из глубины немагнитного полупространства на внешнюю поверхность рассматриваемой MCP, R^s и коэффициент прохождения W^s можно представить в виде

$$\tilde{Z}^{s} \equiv -\frac{c}{\omega\tilde{\mu}}\sqrt{\tilde{\epsilon}\tilde{\mu}\frac{\omega^{2}}{c^{2}}-k_{\perp}^{2}}, \quad \beta = i K^{s},$$

$$R^{s} = \frac{\tilde{Z}^{s}T_{12}^{s}+e^{-\beta D}-T_{11}^{s}}{\tilde{Z}^{s}T_{12}^{s}-e^{-\beta D}+T_{11}^{s}},$$
(17)

$$W^{s} = \frac{2Z^{s}T_{12}^{s}}{\tilde{Z}^{s}T_{12}^{s} - e^{-\beta D} + T_{11}^{s}}.$$
(18)

В соответствии с общей теорией волновых процессов в слоистых средах [5] полюс приведенного выше коэффициента отражения R^s на плоскости внешних параметров ω и k_{\perp} определяет с учетом (8), (9) закон дисперсии поверхностного магнитного поляритона *TE*типа, формирующегося на границе раздела полуограниченная сверхрешетка-полуограниченная немагнитная пространственно однородная среда:

$$\left(\tilde{Z}^{s}\right)^{2}T_{12}^{s}+\tilde{Z}^{s}\left(T_{11}^{s}-T_{22}^{s}\right)-T_{21}^{s}=0.$$
 (19)

Степень его локализации в нижнем полупространстве вблизи поверхности сверхрешетки описывается следующим соотношением:

$$\exp(-\beta D) = T_{11}^s + \tilde{Z}^s T_{12}^s.$$
 (20)

Пусть параметры среды, занимающей верхнее полупространство, и немагнитной среды 2, входящей в состав рассматриваемой двухкомпонентной сверхрешетки, идентичны $(\tilde{Z}^s \equiv Z_2^s)$.

Расчет показал, что если при **n** || ОХ в каждом из АФМ слоев, входящих в состав МСР, дисперсионные соотношения для волны s-типа соответственно имеют вид ($\nu = 0, 1, 2, \ldots$)

$$k_{\perp}^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \mu_{xx} \varepsilon_{zz} - \frac{\mu_{xx}}{\mu_{yy}} \left(\frac{\pi(2\nu+1)}{d_{1}}\right)^{2} - \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \gamma^{2}, \quad (21)$$

то обратная глубина проникновения соответствующей коллективной поверхностной поляритонной ТЕ-волны в сверхрешетку определяется условием

$$\beta = \frac{1}{D} \left(d_2 \sqrt{k_\perp^2 - \varepsilon_2 \frac{\omega^2}{c^2}} + i\pi \right).$$
 (22)

В случае когда дисперсионное соотношение для поляритонов ТЕ-типа в каждом из АФМ-слоев имеет вид

$$k_{\perp}^{2} = \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \mu_{xx} \varepsilon_{zz} - \frac{\mu_{xx}}{\mu_{yy}} \frac{4\pi^{2} \nu^{2}}{d_{1}^{2}} - \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \gamma^{2}, \qquad (23)$$

их обратная глубина проникновения в сверхрешетку определяется соотношением

$$\beta = \frac{d_2}{D} \sqrt{k_\perp^2 - \varepsilon_2 \frac{\omega^2}{c^2}}.$$
 (24)

Следует отметить, что оба упомянутых варианта поверхностной поляритонной *s*-волны (21), (22) и (23), (24) возможны в рассматриваемой МСР и в отсутствие внешнего постоянного электрического поля. Однако при $|\mathbf{E}_0| = 0$ они не существуют в кулоновском пределе. Если же $|\mathbf{E}_0| \neq 0$, то, как следует из (21)–(24), ветви рассматриваемого типа поверхностного поляритона ТЕ-типа существуют в кулоновском пределе в области частот, для которой одновременно выполнены условия $\mu_{xx}\mu_{yy} < 0$ и $(q_2^s)^2 > 0$.

Из соотношений (17), (18) следует, что при выполнении условия

$$(q_1^s)^2 < 0, \quad |q_1^s| = \frac{\nu \pi}{d_1}, \quad \nu = 0, 1, 2, \dots$$
 (25)

через бесконечную сверхрешетку рассматриваемого типа возможно полное прохождение объемной электромагнитной *s*-поляризованной волны. Причем, по сравнению со случаем $|\mathbf{E}_0| = 0$, в отличном от нуля постоянном внешнем электрическом поле образуются две дополнительные области частот безотражательного прохождения объемной s-волны, которым отвечает выполнение условия $\mu_{xx}\mu_{yy} < 0.$

Помимо перечисленных в рассматриваемых условиях $(|Z^{s}| \equiv |Z_{2}^{s}|)$ вблизи границы раздела двух полупространств МСР-немагнитный диэлектрик возможно существование также и третьего типа коллективной поверхностной поляритонной ТЕ-волны. Ее дисперсионное соотношение и степень локализации вблизи поверхности сверхрешетки при $Z_1^s = Z_2^s$ соответственно определяются следующими соотношениями:

$$k_{\perp}^{2} = \left(\frac{\omega}{c}\right)^{2} \left[\tilde{\varepsilon} + \frac{\gamma^{2} - \varepsilon_{zz}\mu_{xx} + \tilde{\varepsilon}}{\mu_{xx}\mu_{yy} - 1}\right], \qquad (26)$$

$$\beta = \frac{q_1^s d_1 - q_2^s d_2}{D} > 0.$$
 (27)

Здесь $q_{1,2}^s$ определяется из соотношений (9).

Следует отметить, что в рассматриваемой геометрии $(\mathbf{n} \parallel OX, \mathbf{E}_0 \parallel OY, \mathbf{l}_0 \parallel OZ, \mathbf{k} \in XY)$ при выполнении условий $\beta = 0$ и $Z_1^s = -Z_2^s$ становится возможным эффект безотражательного прохождения объемной ТЕволны, падающей извне на поверхность рассматриваемой двухкомпонентной МСР, состоящей из конечного числа периодов. Этот эффект перестает существовать, если $E_{0y} \geq E_c$.

Рассмотрим, как при $\mathbf{k} \in XY$ изменение относительной ориентации оси сверхрешетки n и внешнего электрического поля $\mathbf{E}_0 \parallel OY$ повлияет на спектр *TE*-поляритонов рассматриваемой сверхрешетки.

Внешнее электрическое поле 4. коллинеарно оси сверхрешетки

Рассмотрим теперь случай $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{n} \parallel OY$ и $\mathbf{k} \in XY$. Для него матрица перехода для одного периода рассматриваемой сверхрешетки имеет вид

$$\begin{pmatrix} H_z(D) \\ E_x(D) \\ E_z(D) \\ H_x(D) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_{11}^p & T_{12}^p & 0 & 0 \\ T_{21}^p & T_{22}^p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{11}^s & T_{12}^s \\ 0 & 0 & T_{21}^s & T_{22}^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_z(0) \\ E_x(0) \\ E_z(0) \\ H_x(0) \end{pmatrix}, \quad (28)$$

-0

где

$$\begin{split} T_{ik}^{\alpha} &= N_{il}^{\alpha} M_{lk}^{\alpha}, \quad \alpha = p, s; \\ M_{11}^{\alpha} &= \mathrm{ch}(q_{1}^{\alpha}d_{1}) - \mathrm{sh}(q_{1}^{\alpha}d_{1}) \frac{Z_{1}^{\alpha} - Z_{1*}^{\alpha}}{Z_{1}^{\alpha} + Z_{1*}^{\alpha}}, \\ M_{12}^{\alpha} &= \frac{2 \operatorname{sh}(q_{1}^{\alpha}d_{1})}{Z_{1}^{\alpha} + Z_{1*}^{\alpha}}, \\ M_{21}^{\alpha} &= 2 \operatorname{sh}(q_{1}^{\alpha}d_{1}) \frac{Z^{\alpha}Z_{1*}^{\alpha}}{Z_{1}^{\alpha} + Z_{1*}^{\alpha}}, \\ M_{22}^{\alpha} &= \mathrm{ch}(q_{1}^{\alpha}d_{1}) + \mathrm{sh}(q_{1}^{\alpha}d_{1}) \frac{Z_{1}^{\alpha} - Z_{1*}^{\alpha}}{Z_{1}^{\alpha} + Z_{1*}^{\alpha}}, \\ N_{11}^{\alpha} &= \mathrm{ch}(q_{2}^{\alpha}d_{2}), \quad N_{12}^{\alpha} &= -\frac{\operatorname{sh}(q_{2}^{\alpha}d_{2})}{Z_{2}^{\alpha}}, \\ N_{21}^{\alpha} &= -Z_{2}^{\alpha} \operatorname{sh}(q_{2}^{\alpha}d_{2}), \quad N_{22}^{\alpha} &= \operatorname{ch}(q_{2}^{\alpha}d_{2}). \end{split}$$
(29)

Физика твердого тела, 2007, том 49, вып. 10

Здесь
$$(k_{\perp}^{2} \equiv k_{x}^{2})$$

 $Z_{1^{*}}^{p} = Z_{1}^{p} = i \frac{c}{\omega} \frac{q_{1}^{p}}{\varepsilon_{xx}}, \quad Z_{2}^{p} = -i \frac{c}{\omega} \frac{q_{2}^{p}}{\varepsilon_{2}},$
 $Z_{1}^{s} = -i \frac{c}{\omega \mu_{xx}} \left(q_{1}^{s} + \frac{\omega}{c}\gamma\right),$
 $Z_{1^{*}}^{s} = -i \frac{c}{\omega \mu_{xx}} \left(q_{1}^{s} - \frac{\omega}{c}\gamma\right),$
 $Z_{2}^{s} = i \frac{c}{\omega} q_{2}^{s},$
 $q_{1}^{p} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{xx}}{\varepsilon_{yy}}} k_{\perp}^{2} - \mu_{zz} \varepsilon_{xx} \frac{\omega^{2}}{c^{2}},$
 $q_{1}^{s} = \sqrt{\frac{\mu_{xx}}{\mu_{yy}}} k_{\perp}^{2} + (\gamma^{2} - \varepsilon_{zz}\mu_{xx}) \frac{\omega^{2}}{c^{2}},$
 $q_{2}^{p} = \sqrt{\varepsilon_{2} \left(\frac{k_{\perp}^{2}}{\varepsilon_{2yy}} - \frac{\omega^{2}}{c^{2}}\right)}, \quad q_{2}^{p} = q_{2}^{s} = \sqrt{k_{\perp}^{2} - \varepsilon_{2} \frac{\omega^{2}}{c^{2}}}.$
(30)

Используя теорему Флоке, спектр нормальных волн TE- и TM-типа рассматриваемой MCP с учетом (3), (29), (30) можно представить в виде (10).

Чтобы выяснить особенности, связанные с влиянием на поляритонный спектр внешнего электрического поля, так же как и в предыдущем разделе, вначале рассмотрим соотношение (10) в коротковолновом пределе $q_2^s d_2 \gg 1$. В этом пределе по-прежнему имеет место взаимно одозначное соответствие между экспоненциально узкими зонами спектра *TE*-поляритонов рассматриваемой бесконечной МСР и нормальными модами спектра магнитных *TE*-поляритонов АФМ пластины толщиной d_1 , помещенной в неограниченную среду 2.

Электродинамические граничные условия в данном случае определяются соотношениями

$$\mathbf{D}_1\mathbf{n} = \varepsilon_{2yy}\mathbf{E}_2\mathbf{n}, \quad \mathbf{E}_{\tau} = (\mathbf{E}_2)_{\tau}, \quad y = \pm d_1/2,$$

$$\mathbf{B}_1 \mathbf{n} = \mu_2 \mathbf{H}_2 \mathbf{n}, \quad \mathbf{H}_{\tau} = (\mathbf{H}_2)_{\tau}, \quad y = \pm d_1/2,$$
 (31)

$$|\mathbf{E}_2| \to 0, \quad |\mathbf{H}_2| \to 0, \quad y \to \pm \infty.$$
 (32)

В результате дисперсионное соотношение для спектра нормальных *TE*-поляритонов, распространяющихся в пластине легкоосного антиферромагнетика, в случае $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{n} \parallel OY$ и $\mathbf{k} \in XY$ может быть представлено в виде

$$(q_1^s)^2 + \mu_{xx}^2 (q_2^s)^2 - \gamma^2 \frac{\omega^2}{c^2} + 2q_1^s q_2^s \mu_{xx} \operatorname{cth}(q_1^s d_1) = 0.$$
(33)

Анализ (33) показывает, что, так же как и в случае **n** $\parallel OX$ (**E**₀ $\parallel OY$), под влиянием внешнего электрического поля **n** \parallel **E**₀ $\parallel OY$ в области частот, определяемой соотношением $\mu_{xx}\mu_{yy} < 0$, становится возможным распространение объемных магнитных *TE*-поляритонов, которые при $|\mathbf{E}_0| \neq 0$ не исчезают в кулоновском пределе ($\omega/c \rightarrow 0$). Структурно соответствующие дисперсионные соотношения совпадают

с (13) с учетом замены $x \leftrightarrow y$. Однако в отличие от $\mathbf{n} \parallel OX$ ($\mathbf{E}_0 \parallel OY$), если $\omega_{0x} < \omega_{0y} < \omega_{\mu x} < \omega_{\mu y}$ и $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{n} \parallel OY$, объемные *TE*-моды отвечают волнам прямого типа ($\partial \omega / \partial k_{\perp} > 0$) при $\omega_{0x} < \omega < \omega_{0y}$ и обратного ($\partial \omega / \partial k_{\perp} < 0$) при $\omega_{\mu x} < \omega < \omega_{\mu y}$. В случае $\omega_{0x} < \omega_{\mu x} < \omega_{0y} < \omega_{\mu y}$ и $\mathbf{E}_0 \parallel \mathbf{n} \parallel OY$ тип объемных волн, относящихся к низкочастотному ($\omega_{0x} < \omega < \omega_{\mu x}$) и высокочастотну ($\omega_{0y} < \omega < \omega_{\mu y}$) диапазонам, не изменяется.

Рассмотрим теперь, как при наличии постоянного внешнего электрического поля (**n** || **E**₀ || *OY*) трансформируется спектр поверхностных магнитных *s*-поляритонов $(q_{1,2}^s)^2 > 0$ для АФМ-пластины, погруженной в среду с параметрами $\mu_2 = 1$, $\varepsilon_{2ik} = \varepsilon_2 \delta_{ik} + \kappa_2 E_{0i} E_{0k}$; $i, k \equiv x, y, z$. Анализ показывает, что в пределе $q_1^s d_1 \rightarrow \infty$ спектр этого типа возбуждений в изолированной АФМ-пластине толщиной d_1 , погруженной в среду 2, принимает вид

$$\left(q_1^s + \mu_{xx}q_2^s - \frac{\gamma\omega}{c}\right)\left(q_1^s + \mu_{xx}q_2^s + \frac{\gamma\omega}{c}\right) \cong 0, \quad (34)$$

если же $q_1^s d_1 \ll 1$, то

$$k_{\perp}^{2} - \mu_{yy}\varepsilon_{zz} \frac{\omega^{2}}{c^{2}} + \mu_{xx}\mu_{yy}(q_{2}^{s})^{2} + 2\frac{q_{2}^{s}\mu_{xx}}{d_{1}} \cong 0.$$
 (35)

При этом число ветвей спектра (33) поверхностных $((q_1^s)^2 > 0, (q_2^s)^2 > 0)$ магнитных поляритонов *TE*-типа зависит от толщины АФМ-пластины d_1 .

Проведенный анализ показал, что если одновременно выполняются условия

$$k_{\perp}^{2} \leq \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \left(\varepsilon_{2} + \frac{\gamma^{2}}{\mu_{xx}^{2}} \right) \quad \text{if} \quad \mu_{xx} < 0, \tag{36}$$

то независимо от толщины пластины d_1 возможно существование только одной ветви спектра поверхностного магнитного TE-поляритона.

Поверхностных магнитных *s*-поляритонов при любой толщине АФМ-пластины не существует, если одновременно не выполнены оба неравенства в (36).

Если ввести эффективную толщину пластины с помощью соотношения

$$d_{\rm cr}^{TE} \equiv \left| 2q_2^s \mu_{xx} \left[\left(q_2^s \, \mu_{xx} \right)^2 - \frac{\gamma^2 \omega^2}{c^2} \right]^{-1} \right|, \qquad (37)$$

то при $d > d_{cr}^{TE}$ возможно формирование двух ветвей в спектре поверхностных магнитных поляритонов *TE*-типа, если одновременно выполняются условия

$$k_{\perp}^2 \ge \frac{\omega^2}{c^2} \left(\varepsilon_2 + \frac{\gamma^2}{\mu_{xx}^2} \right)$$
 и $\mu_{xx} < 0,$ (38)

и одной ветви, если одновременно

$$k_{\perp}^{2} < \frac{\omega^{2}}{c^{2}} \left(\varepsilon_{2} + \frac{\gamma^{2}}{\mu_{xx}^{2}} \right) \quad \mathbf{M} \quad \mu_{xx} > 0.$$
 (39)

Если же $d < d_{cr}^{TE}$, то для ω и k_{\perp} , одновременно удовлетворяющих (38), возможно формирование только одной ветви в спектре поверхностных магнитных поляритонов TE-типа, а в случае (39) формирование рассматриваемого типа поверхностных поляритонов при $d < d_{cr}^{TE}$ вообще невозможно. Таким образом, в рассматриваемой неограниченной МСР по крайней мере в пределе $q_1^s d_1 \gg 1$ при фиксированных внешних параметрах (E_0, ω, k_{\perp}) число зон, связанных с наличием поверхностных TE-поляритонов, может существенно меняться при изменении толщины магнитных слоев.

По сравнению с рассмотренным выше случаем **E**₀ $\parallel OY$, **n** $\parallel OX$, при **n** $\parallel E_0 \parallel OY$ и $|\tilde{Z}^s| \equiv |Z_2^s|$ трансформируется также и спектр коллективных поверхностных *TE*-поляритонов (**k** $\in XY$) в рассматриваемой полуограниченной MCP ($Z_1^s = Z_2^s$). Соответствующий закон дисперсии имеет вид

$$k_{\perp}^{2} = \left(\frac{\omega}{c}\right)^{2} \times \left\{ \tilde{\varepsilon} + \left(\frac{\gamma \mu_{yy} + [\gamma^{2} \mu_{yy}^{2} + (\varepsilon_{zz} \mu_{yy} - \tilde{\varepsilon})(1 - \mu_{yy} \mu_{xx})]^{1/2}}{1 - \mu_{yy} \mu_{xx}}\right)^{2} \right\}.$$
(40)

При этом обратная глубина проникновения в сверхрешетку магнитного поляритона *TE*-типа, формирующегося вблизи ее внешней поверхности, определяется соотношением

$$\beta = \frac{q_1^s d_1 - q_2^s d_2}{D} > 0. \tag{41}$$

Здесь $q_{1,2}^s$ определяется из соотношений (30).

Следует отметить, что дисперсионные кривые всех найденных выше поверхностных поляритонных возбуждений ТЕ-типа на плоскости внешних параметров ω и k_{\perp} лежат в запрещенных интервалах (ch(βD) > 1). Новым обстоятельством по сравнению со случаем $|\mathbf{E}_0| = 0$ является то, что при $|\mathbf{E}_0| \neq 0$ в спектре коллективных поверхностных ТЕ-поляритонов одномерного магнитного фотонного кристалла образуются дополнительные ветви, существование которых обусловлено влиянием квадратичного магнитооптического взаимодействия. Кроме того, условия локализации на плоскости внешних параметров (ω , k_{\perp}) и тип волны (определяется наличием коротковолновой точки окончания [7]) данного поверхностного ТЕ-поляритона зависят как от величины, так и от знака проекции внешнего электрического поля Е0 на направление оси сверхрешетки (вектор **n**).

Если среда, входящая в состав рассматриваемой полуограниченной МСР, и среда, занимающая верхнее полупространство, граничащее со сверхрешеткой, не идентичны, то анализ условий формирования и дисперсионных свойств коллективных поверхностных магнитных поляритонов как *s*-, так и *p*-типа в общем случае может быть проведен только численно. Однако если ограничиться длинноволновым приближением, то указанная задача может быть аналитически решена в рамках метода эффективной среды.

5. Заключение

Таким образом, в данной работе с использованием матрицы перехода проанализирован характер перестройки спектра поляритонов ТЕ-типа полуограниченной МСР типа легкоосный (ось ОZ) антиферромагнетикнемагнитный диэлектрик под влиянием постоянного внешнего электрического поля, направленного ортогонально легкой магнитной оси АФМ среды. В качестве механизма, обеспечивающего связь между спиновой подсистемой структуры и внешним электрическим полем, выбрано квадратичное магнитооптическое взаимодействие, существование которого возможно в магнитной среде любой симметрии. Определены необходимые условия, при выполнении которых на границе раздела МСРнемагнитная среда становится возможным формирование дополнительных по отношению к случаю $|\mathbf{E}_0| = 0$ ветвей в спектре распространяющихся поверхностных коллективных магнитных ТЕ-поляритонов. Исследованы дисперсионные свойства и характер локализации этих электромагнитных волн вблизи поверхности сверхрешетки в зависимости от ряда внешних параметров: постоянного внешнего электрического поля, частоты, волнового числа, относительной толщины магнитного и немагнитного слоев.

Авторы выражают глубокую благодарность В.М. Юрченко и А.Н. Богданову за поддержку идеи данной работы и плодотворные обсуждения.

Список литературы

- A.C. Савченко, С.В. Тарасенко. Опт. и спектр. 98, 431 (2005).
- [2] А.С. Савченко, С.В. Тарасенко, Т.Н. Тарасенко. Опт. и спектр. 100, 972 (2006).
- [3] Г.С. Кринчик. Физика магнитных явлений. Изд-во МГУ, М. (1985). 336 с.
- [4] А.С. Боровик-Романов, Н.М. Крейнес, А.А. Панков, М.А. Талалаев. ЖЭТФ 64, 1762 (1973).
- [5] Л.М. Бреховских. Волны в слоистых средах. Наука, М. (1973). 343 с.
- [6] Ф.Г. Басс, А.А. Булгаков, А.П. Тетервов. Высокочастотные свойства полупроводников со сверхрешетками. Наука, М. (1989). 288 с.
- [7] Поверхностные поляритоны / Под ред. В.М. Аграновича, Д.В. Миллса. Наука, М. (1985). 526 с.